

чайно расположенных по образцу и хаотически «замороженных» в разл. направлениях локализованных атомных магн. моментов (спиновое стекло), в к-рой размещены случайно ориентированные магн. кластеры с ферро- или антиферромагнитным порядком (рис. 3). Хаотич. «замораживание» спинов в матрице возникает из-за того, что любой выделенный магн. момент взаимодей-

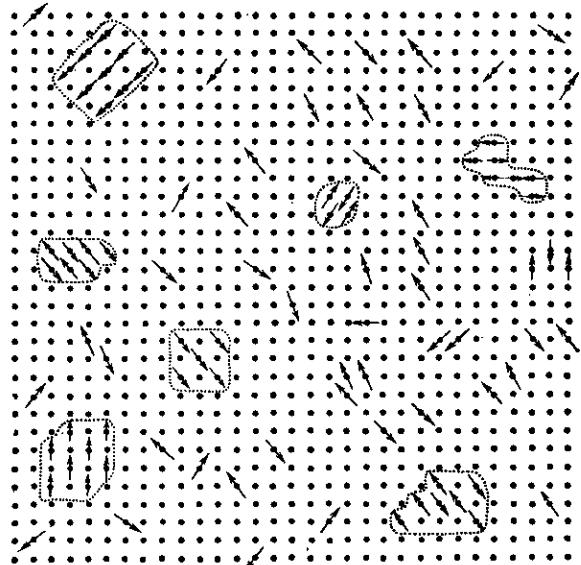


Рис. 3. Магнитная структура миктомагнетика при 10 атомных % магнитных атомов (примерная схема, кластеры выделены пунктирумыми линиями) [4].

ствует с остальными магн. моментами с помощью дальнодействующего знакопеременного обмена и результирующее внутр. поле для данного спина будет случайнм по величине и направлению. Однако отличие ММ от разбавленных спиновых стёкол при достаточно низких темп-рах состоит в том, что элементарными носителями магнетизма в ММ выступают не только магн. моменты индивидуальных атомов, но и магн. моменты кластеров как целых образований, потому что локализов. магн. моменты атомов внутри кластеров жёстко связаны между собой сильным близкодействующим обменным взаимодействием.

Существование ферромагн. кластеров в ММ влияет на их магн. свойства как выше  $T_f$ , так и ниже  $T_f$ . Выше  $T_f$  характеристики магн. восприимчивости оказываются близкими к случаю суперparamагнетизма, причём из анализа данных следует, что магн. моменты отд. кластеров составляют от 20 до 20 000 м<sub>в</sub> (магнетонов Бора) в зависимости от состава сплава и его получения. Т. к. значение магн. момента кластера входит квадратично в выражение для магн. восприимчивости, то длит. низкотемпературный отжиг, усиливая близкий атомный порядок и увеличивая размеры кластеров, ведёт к значит. увеличению восприимчивости вблизи  $T_f$  (кривая A на рис. 1), тогда как пластич. деформация, уменьшая близкий атомный порядок, снижает восприимчивость (кривая CW на рис. 1). Аналогично увеличение или уменьшение магн. моментов ферромагн. кластеров в результате металлургич. обработки приводит к соответствующему изменению величины остаточной намагниченности при охлаждении образца во внешн. магн. поле. Влияние кластеров с антиферромагн. упорядочением оказывается слабее, и оно изучено недостаточно.

Пока ещё не установлено, является ли миктомагн. состояние термодинамически устойчивым в определ. температурном интервале. Принято считать, что М. присущ системам (твёрдым растворам, сплавам), на-

ходящимся в «замороженном» состоянии при низких темп-рах.

*Lit.:* 1) Kouvel J. S., The ferromagnetic — antiferromagnetic properties of copper-manganese and silver-manganese alloys, «Phys. and Chem. Solids», 1961, v. 21, № 1/2, p. 57; 2) Beck P. A., Some recent results on magnetism in alloys, «Metall. Trans.», 1971, v. 2, № 8, p. 2015; 3) Beck P. A., Comments on micromagnetism, «J. Less-Common. Met.», 1972, v. 28, № 1, p. 193; 4) Mydosh J. A., Spin glasses and micromagnets, в кн.: Magnetism and magnetic materials, 1974, N. Y., 1975, p. 131; 5) Tustison R. W., Effect of plastic deformation of micromagnetism in Cu<sub>78</sub>Mn<sub>22</sub>, «Solid State Commun.», 1976, v. 19, № 11, p. 1075; 6) Beck P. A., Properties of micromagnets (spin glasses), «Progr. Mater. Sci.», 1978, v. 23, № 1, p. 1; 7) Fischer K. H., Spin glasses (2), «Phys. Stat. Sol. (B)», 1985, v. 130, № 1, p. 13. M. B. Медведев.

**МИЛЛЕРОВСКИЕ ИНДЕКСЫ** — см. в ст. Индексы кристаллографические.

**МИЛЛИ...** (от лат. *mille* — тысяча) — приставка к наименованию единицы измерения для образования наименования *больной единицы*, составляющей одну тысячную от исходной единицы. Обозначения: м, т. Например, 1 мА (миллиампер) = 10<sup>-3</sup> А.

**МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА** (мм рт. ст., мм Hg) — внесистемная единица давления: 1 мм рт.ст. = 133,332 Па = 1,35952 · 10<sup>-3</sup> кгс/см<sup>2</sup>.

**МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ** — радиоволны в диапазоне частот от 30 до 300 ГГц (длины волн — 1–10 мм). Области практического использования М. в. определяются особенностями их распространения и взаимодействия с веществом. В атмосфере Земли М. в. поглощаются молекулами газов, обладающими электрич. и (или) магн. дипольными моментами. В ниж. слоях атмосферы линии молекулярного поглощения соответствуют длинам волн 5 мм (O<sub>2</sub>), 2,53 мм (O<sub>2</sub>), 1,64 мм (H<sub>2</sub>O). «Окна прозрачности» атмосферы соответствуют длинам волн 8 мм, 3,3 мм, 2 мм, в этих диапазонах можно использовать М. в. для наземной радиосвязи. Ослабление М. в. в гидрометеорах (дождь, облака, туман, град, снег) имеет нерезонансный характер, и величина ослабления определяется параметрами гидрометеоров, их темп-рой, интенсивностью и т. д. В диапазоне М. в. находятся интенсивные спектральные линии ми. газов, их исследование методами микроволновой спектроскопии позволяет получить сведения о структуре молекул, кинетике и др. Освоение для радиосвязи диапазона М. в. связано с разработкой техники генерации и приёма этих радиоволн, с созданием нового класса мощных генераторов: мазеров на циклотронном резонансе, гираторов. М. в. используют в космич. линиях связи и в линиях связи «Земля — космос», при дистанц. зондировании атмосферы и гидрометеоров с поверхности Земли, с научно-исследоват. судов в открытом океане, с самолётами и ИСЗ, в радиоастрономии, в миллиметровой спектроскопии, для диагностики и нагрева плазмы.

*Lit.* см. при ст. Распространение радиоволн. А. П. Наумов. **МИНИТРОН** (от лат. *minimus* — наименьший и ...tron) — вакуумный электронный прибор для генерирования СВЧ-колебаний, представляющий собой сверхминиатюрную разновидность отражательного кристалона.

М. имеет накаливаемый катод, миниатюрный объёмный резонатор с обладающим большой ёмкостью узким зазором, ограниченным сетками, и отражат. электрод. Большая ёмкость позволила сократить линейные размеры резонатора, к-рые у М. на порядок меньше длины волн генерируемых колебаний. Расположение катода непосредственно под сеткой, ограничивающей зазор резонатора, обеспечило предельное сокращение длины электронного пучка, что в свою очередь позволило достичь макс. плотности тока и повысить рабочий ток. В результате снизилось рабочее напряжение, возросли КПД, диапазон электронной настройки и стабильность частоты по сравнению с др. типами отражат. кристаллонов.

Первые М. созданы в СССР в кон. 1960-х гг. Масса М. обычно не превышает 10 г, питающее напряжение 100 В. Типичное значение выходной мощности 50 мВт. М.